

СХВАЛЕНО

на засіданні кафедри метрології,
якості та стандартизації
Державного університету
інтелектуальних технологій і
зв'язку
протокол № 11 від 17.04.2026 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

в.о. зав. кафедри метрології,
якості та стандартизації
к.т.н., доцент **Антоніна ГАБЕР**

«17» квітня 2026 р.

ГРАФІК ЗАСІДАНЬ

студентського наукового гуртка

«Інновації в метрології, якість та стандартизація»

на II семестр 2025/2026 навчального року

№	Дата проведення	Тема засідання	Основні питання
1	квітень 2026 р.	Організаційне засідання гуртка	Затвердження складу гуртка; ознайомлення з метою та завданнями діяльності; обговорення основних напрямів роботи; затвердження плану роботи та графіка засідань
2	квітень 2026 р.	Визначення тематики наукової роботи членів гуртка	Обговорення наукових інтересів здобувачів; визначення напрямів підготовки фахових статей; закріплення тем тез доповідей на конференцію
3	квітень 2026 р.	Підготовка наукових публікацій здобувачів	Вимоги до структури фахової статті; добір джерел; формулювання мети, завдань і висновків; обговорення індивідуальних напрацювань
4	травень 2026 р.	Підготовка тез доповідей наукову конференцію	Вимоги до оформлення тез; редагування текстів; підготовка доповідей і презентаційних матеріалів
5	18–22 травня 2026 р.	Участь у заходах до Дня метрології	Підготовка та проведення студентських виступів; участь у науково-просвітницьких

			заходах; представлення результатів роботи гуртка
6	кінець травня 2026 р.	Підсумки участі гуртка у заходах до Дня метрології	Обговорення результатів виступів; аналіз участі здобувачів; визначення подальших кроків щодо наукової роботи
7	червень 2026 р.	Підсумкове засідання гуртка	Узагальнення результатів роботи за II семестр 2025/2026 н.р.; обговорення підготовлених статей і тез; формування пропозицій до плану роботи на 2026/2027 н.р.

Засідання гуртка проводяться відповідно до цього графіка, а за потреби можуть бути організовані додаткові консультації, робочі зустрічі, наукові обговорення та засідання, пов'язані з підготовкою фахових статей, тез доповідей, участю в конференціях і заходах до Дня метрології.